

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

お客様各位

---

## 資料中の「日立製作所」、「日立XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

---

2003年4月1日を以って三菱電機株式会社及び株式会社日立製作所のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサス テクノロジに承継されました。従いまして、本資料中には「日立製作所」、「株式会社日立製作所」、「日立半導体」、「日立XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

ルネサステクノロジ ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2003年4月1日

株式会社ルネサス テクノロジ  
カスタマサポート部

## ご注意

### 安全設計に関するお願い

- 弊社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

### 本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ (<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

# HD74LS670 4-by-4 Register File (with 3-state outputs)

HD74LS670は、4ビット4ワードのレジスタファイルで書き込み、読み出しのデコード機能は分離していて各々4ワードの番地をアドレスすることによって行えます。このことは、ある番地の書き込みと別の番地からの読み出しを同時に行えるということを意味します。

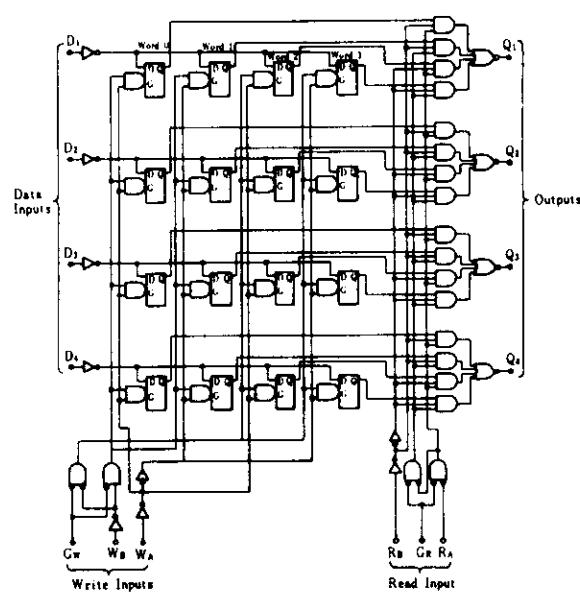
データ入力は4本でレジスタファイルに書かれるべき4ビット語のデータを供給します。ワードの番地はライトイネーブル信号と連絡しているライト、アドレス入力A、Bによって決定されます。データ入力に加えられたデータは「真」値です。従って出力に“H”レベルの信号が欲しい場合には、その関連する番地に、“H”レベルの信号を供給しておかねばなりません。両方の内部アドレスゲート入力が“H”的み新しいデータが受け入れられるようにラッチは構成されて

います。この条件のときD入力のデータはラッチの出力に伝達されます。ライトイネーブル入力G<sub>w</sub>がHのときデータ入力はインヒビットされ内部ラッチに書かれた情報に変化はありません。リードイネーブル入力G<sub>r</sub>がHのときデータ出力はインヒビットされ高インピーダンスになります。

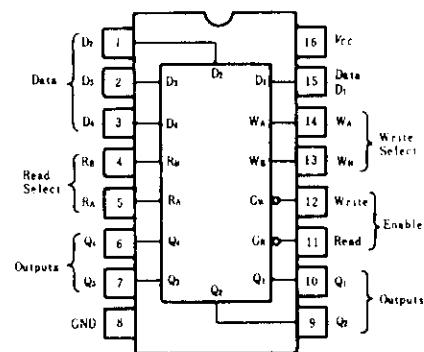
個々のアドレスラインは、ラッチ各4ヶに書かれたデータを直接得ることを許容します。リードアドレスが、リードイネーブル信号と連絡して行われると4出力に語が現われます。

このような構成ではリカバリ時間が不要になり書き込み時間と読み出し時間でのみ速度が制限され同時に読み出し書き込みが行えます。レジスタファイルはアドレスされたときデータが消失しない非破壊形です。

## ■ブロックダイアグラム



## ■ピン配列



(上面図)

## ■推奨動作条件

項 目	記 号	min	typ	max	単 位
電 源 電 压	$V_{cc}$	4.75	5	5.25	V
出 力 電 流	$I_{on}$	—	—	-2.6	mA
	$I_{ol}$	—	—	8	mA
バ ル ス 幅	Read enable	25	—	—	ns
	Write enable	60	—	—	
セ ッ ト ア ッ プ 時 間	$t_{sw(D)}$	10	—	—	ns
	$t_{sw(W)}$	15	—	—	
ホ ー ル ド 時 間	$t_h(D)$	15	—	—	ns
	$t_h(W)$	5	—	—	
ラ ッ チ 時 間	$t_{latch}$	60	—	—	ns
動 作 温 度 範 囲	$T_{op}$	-20	25	75	°C

## ■機能表

ライ ト 入 力			ワ ー ド				リ ー フ 入 力			出 力			
$W_s$	$W_A$	$G_w$	0	1	2	3	$R_s$	$R_A$	$G_R$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$
L	L	L	Q-D	$Q_o$	$Q_o$	$Q_o$	L	L	L	W0B1	W0B2	W0B3	W0B4
L	H	L	$Q_o$	Q-D	$Q_o$	$Q_o$	L	H	L	W1B1	W1B2	W1B3	W1B4
H	L	L	$Q_o$	$Q_o$	Q-D	$Q_o$	H	L	L	W2B1	W2B2	W2B3	W2B4
H	H	L	$Q_o$	$Q_o$	$Q_o$	Q-D	H	H	L	W3B1	W3B2	W3B3	W3B4
X	X	H	$Q_o$	$Q_o$	$Q_o$	$Q_o$	X	X	H	Z	Z	Z	Z

注) 1. H : High レベル, L : Low レベル, X : "H" か "L" のいづれか。

2. Q-D : ワード内容にデータ入力内容が書き込まれる。

3.  $Q_o$  : 入力条件が確立される以前の Q のレベル

4. W0B1 : ワード 0 の最初のビット

■電気的特性 ( $T_a = -20 \sim +75^\circ\text{C}$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	min	typ*	max	単 位
入 力 電 压	$V_{ih}$		2	—	—	V
	$V_{il}$		—	—	0.8	V
出 力 電 压	$V_{oh}$	$V_{cc} = 4.75\text{V}, V_{ih} = 2\text{V}, V_{il} = 0.8\text{V}, I_{on} = -2.6\text{mA}$	2.4	—	—	V
	$V_{ol}$	$V_{cc} = 4.75\text{V}, V_{ih} = 2\text{V}, V_{il} = 0.8\text{V}$	$I_{ol} = 4\text{mA}$	—	—	0.4
				—	—	0.5
出 力 電 流	$I_{ozn}$	$V_{cc} = 5.25\text{V}, V_{ih} = 2\text{V}, V_o = 2.7\text{V}$	—	—	20	$\mu\text{A}$
	$I_{ozl}$	$V_{cc} = 5.25\text{V}, V_{ih} = 2\text{V}, V_o = 0.4\text{V}$	—	—	-20	$\mu\text{A}$
入 力 電 流	$I_{ih}$	$V_{cc} = 5.25\text{V}, V_i = 2.7\text{V}$	Any D, R or W	—	—	20
			$G_w$	—	—	40
			$G_R$	—	—	60
	$I_{il}$	$V_{cc} = 5.25\text{V}, V_i = 0.4\text{V}$	Any D, R or W	—	—	-0.4
			$G_w$	—	—	-0.8
			$G_R$	—	—	-1.2
出 力 短 絡 電 流	$I_{os}^{**}$	$V_{cc} = 5.25\text{V}$	Any D, R or W	—	—	0.1
			$G_w$	—	—	0.2
			$G_R$	—	—	0.3
電 源 電 流	$I_{cc}^{***}$	$V_{cc} = 5.25\text{V}$	—	30	50	$\text{mA}$
入 力 ク ラ ン プ 電 圧	$V_{ik}$	$V_{cc} = 4.75\text{V}, I_{in} = -18\text{mA}$	—	—	-1.5	V

\*  $V_{cc} = 5.0\text{V}, T_a = 25^\circ\text{C}$ 

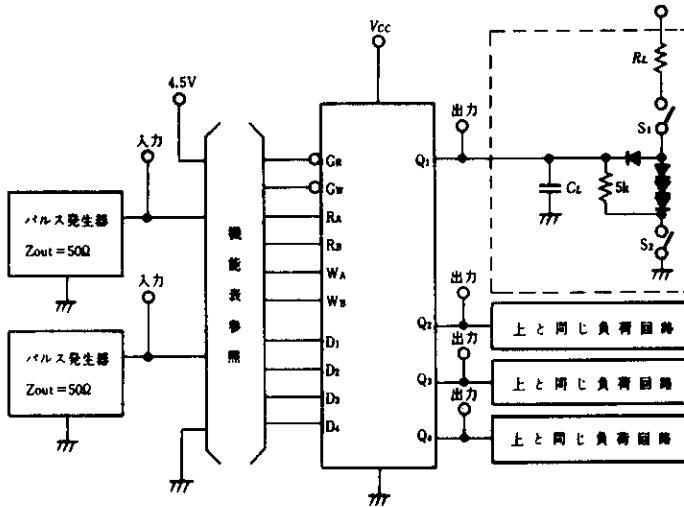
\*\* 同時に 2 出力を短絡しないこと。また、GNDへの短絡時間は 1 秒以内とする。

\*\*\* 全データ入力と両方のイネーブル入力に 4.5V を印加し全アドレス入力を接地し、全出力を開放して測定。

■スイッチング特性 ( $V_{CC} = 5V$ ,  $T_a = 25^\circ C$ )

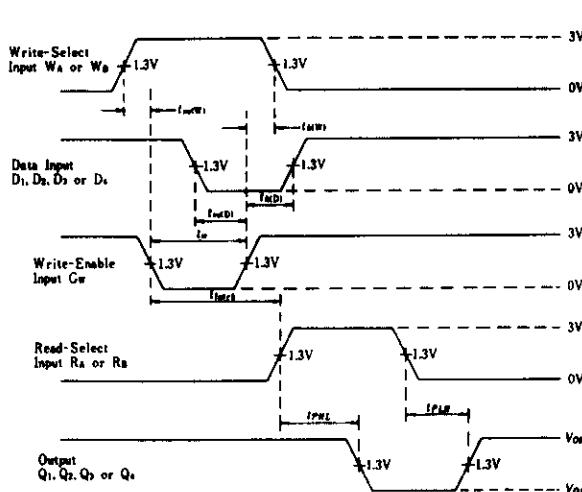
項目	記号	入力	出力	測定条件	min	typ	max	単位
伝搬遅延時間	$t_{PLH}$	Read Select	$Q_1 \sim Q_4$	$C_L = 15\text{pF}$ $R_L = 2k\Omega$	—	23	40	ns
	$t_{PHL}$	Write enable	$Q_1 \sim Q_4$		—	25	45	
	$t_{PLH}$	Data	$Q_1 \sim Q_4$		—	26	45	
	$t_{PHL}$				—	28	50	
	$t_{PLH}$				—	25	45	
	$t_{PHL}$				—	23	40	
出力イネーブル時間	$t_{ZH}$	Read enable	$Q_1 \sim Q_4$	$C_L = 5\text{pF}$ $R_L = 2k\Omega$	—	15	35	ns
	$t_{ZL}$				—	22	40	
出力ディスエーブル時間	$t_{HZ}$				—	30	50	ns
	$t_{LZ}$				—	16	35	

## ■スイッチング特性測定方法



注) 1.  $C_L$ はプローブ、治具等の浮遊容量を含む。  
2. ダイオードは全て 1S2074④  
3. パルス発生器の数は必要に応じて加減する。

波形 - 1

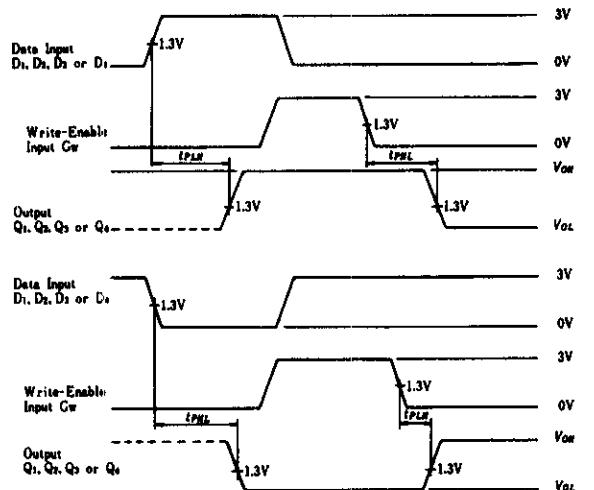


注) 1. この波形 - 1 では、セレクト入力に H レベルパルスが加えられた場合を示しているが、L レベルパルスの場合も測定期点は同様である。

2. リードセレクト入力からの遅延時間を測定するときリードイネーブル入力は L レベルにする。

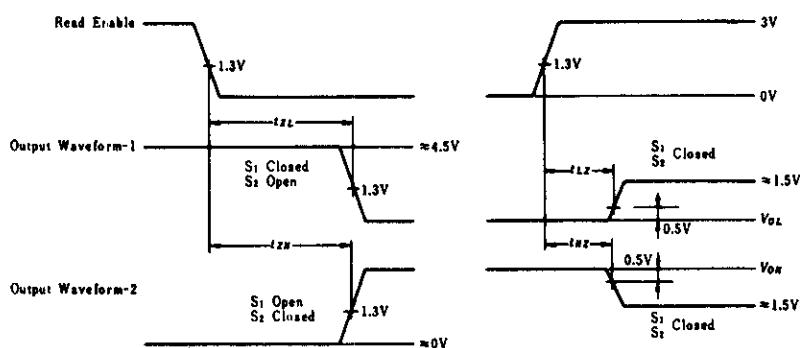
入力波形:  $t_{ZH}=15\text{ns}$ ,  $t_{PLH}=6\text{ns}$ , PRR=1MHz, duty cycle 50%

波形-2



注) 1. 波形-2は各セレクトアドレスをテストする場合を示す。この図のテストに先立ってライトおよびリードアドレス入力は  $W_A=R_A$ ,  $W_B=R_B$  の状態にする。このテスト中  $G_E$  は L にする。

波形-3



注) 1. 出力波形1は、リードイネーブル入力によってディスエーブルされた時を除いて出力が "L" であるように入力条件を設定した場合。

2. 出力波形2は、リードイネーブル入力によってディスエーブルされた時を除いて出力が "H" であるように入力条件を設定した場合。

# TTL HD74LS シリーズの共通仕様

## 絶対最大定格

絶対最大定格表

項目	記号	HD74LS シリーズ		単位
		ダイオード入力	エミッタ入力	
電源電圧	$V_{CC}^{*1}$	7	7	V
入力電圧	$V_{IN}$	7	5.5	V
入力マルチエミッタ間電圧	$V_{BI}^{*2}$		5.5	V
許容損失	$P_T$	400	400	mW
保存温度範囲	$T_{STG}$	-65 ~ +150	-65 ~ +150	°C

- 【注】 1. 電圧値は特に指定しない限り GND 端子に対して定義します。  
2. 外部端子に接続されている入力マルチエミッタ間同士の電圧で、ブロックダイアグラム中で同じ AND 又は NAND ゲート内同士に限ります。

開放出力端子の出力電圧

項目	記号	定格	
		15V	30V
出力電圧 (H レベル)	$V_{O(OFF)}$	HD74LS26, HD74LS47, HD74LS145, HD74LS247	HD74LS06, HD74LS07

スリーステート出力端子の出力電圧 (ディスエーブル時)

項目	記号	HD74LS シリーズ	単位
出力電圧 (H レベル)	$V_{O(off)}$	5.5	V

## 推奨動作条件

推奨動作条件 (1)

項目	記号	HD74LS シリーズ			単位
		Min	Typ	Max	
電源電圧	$V_{CC}$	4.75	5.00	5.25	V
出力電流 (H レベル)	$I_{OH}^{*}$			-400	μA
出力電流 (L レベル)	$I_{OL}$			8	mA
動作温度	$T_{OPR}$	-20	25	75	°C

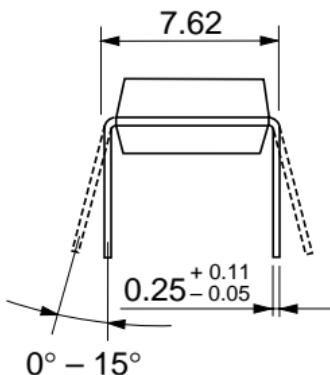
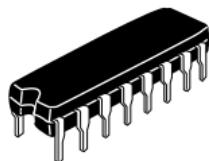
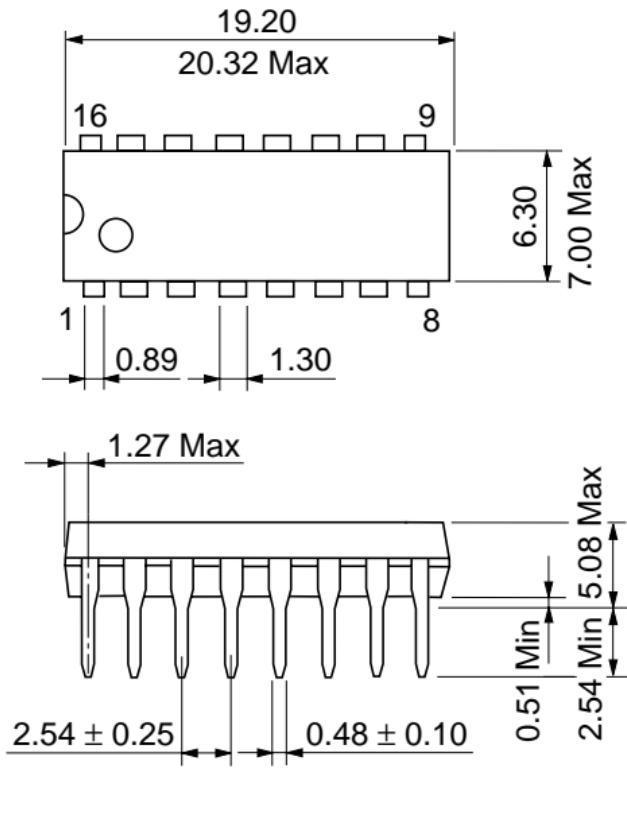
- 【注】 トーテムポール出力に対してのみ適用します。

## 推奨動作条件(2)

項目	記号	適用品種	max	単位	
出力電流(Hレベル)	$I_{OH}^{*1}$	HD74LS シリーズ	37, 40	-1.2	
			125A, 126A, 251, 253, 257, 258, 299, 365A, 366A, 367A, 368A, 373, 374	-2.6	
			240, 241, 242, 243, 244, 245, 640, 641, 642, 645	-15	
出力電流(Lレベル)	$I_{OL}$	HD74LS シリーズ	37, 38, 40, 47, 145, 125A, 126A, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 299, 365A, 366A, 367A, 368A, 373, 374, 640, 641, 642, 645	24	mA
出力電圧	$V_{O(off)}^{*2}$	HD74LS シリーズ	26, 47, 145, 247	15	V

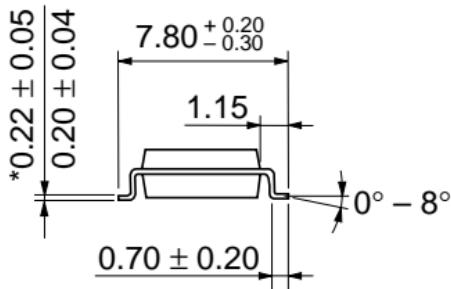
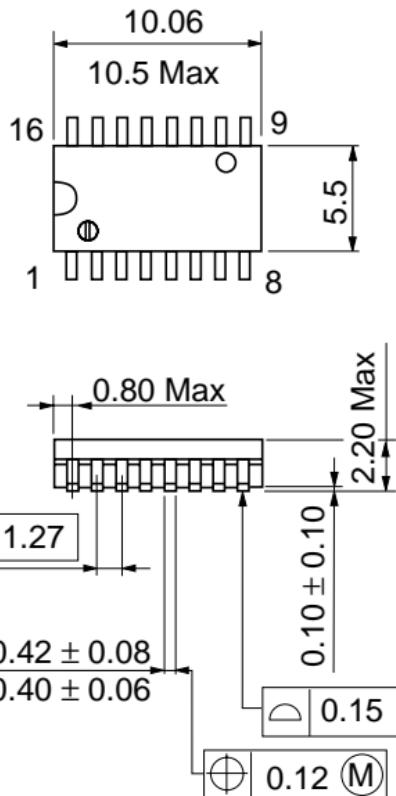
- 【注】 1. トーテムポール出力に対して適用します。  
 2. 解放出力端子に加えるオフ状態での出力電圧。

Unit: mm



Hitachi Code	DP-16A
JEDEC	MO-001AP Mod.
EIAJ	SC-503-16A
Weight (reference value)	—

Unit: mm



\*Dimension including the plating thickness  
Base material dimension

Hitachi Code	FP-16DA
JEDEC	—
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	0.24 g